Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ястребф едеральное чтосударственное автономное образовательное учреждение высшего образования Должность: Ректор «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Дата подписания: 21.05.2025 10:30:23

Уникальный программный ключ:

ca953a0120d891083f939673078 (наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

Инженерная академия

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НАНОЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

28.03.02 НАНОИНЖЕНЕРИЯ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

ЛИСШИПЛИНЫ велется рамках реализации профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП BO):

НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Технология производства наноэлектронной базы» входит в программу бакалавриата «Нанотехнологии и наноматериалы в приборостроении» по направлению 28.03.02 «Наноинженерия» и изучается в 6 семестре 3 курса. Дисциплину реализует Базовая кафедра «Нанотехнологии и микросистемная техника». Дисциплина состоит из 2 разделов и 16 тем и направлена на изучение физических явлений, происходящих на различных этапах процесса напыления и роста наноэлектронной базы; существующих теорий роста наноэлектронной покрытий, рассмотрению современных методов роста и контроля качества наноэлектронной покрытий, их возможностей и ограничений; взаимосвязи физических свойств наноэлектронной покрытий со структурой и дефектами.

Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений, навыков и опыта деятельности в области нанотехнологий и микросистемной техники, характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Технология производства наноэлектронной базы» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

| Шифр | Компетенция | Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины) |
|------|--|---|
| ПК-3 | Способен организовывать и проводить экспериментальные исследования технологических модулей и процессов | ПК-3.1 Знает методики проведения экспериментальных исследований технологических модулей и процессов; ПК-3.2 Владеет методами экспериментальных исследований технологических модулей и процессов; |
| ПК-4 | Способен участвовать в испытаниях инновационной продукции наноиндустрии на закрепленном испытательном оборудовании в соответствии с методикой испытаний | ПК-4.1 Знает методики испытаний инновационной продукции наноиндустрии на закрепленном испытательном оборудовании; ПК-4.2 Владеет методами обработки результатов испытаний инновационной продукции наноиндустрии; |
| ПК-8 | Способен осуществлять подготовку технических решений по оптимизации технологического процесса изготовления микро- и наноразмерных электромеханических систем | ПК-8.1 Знает типовые технические решения по оптимизации технологического процесса изготовления микро- и наноразмерных электромеханических систем; ПК-8.2 Умеет осуществлять подготовку технических решений по оптимизации технологического процесса изготовления микро- и наноразмерных электромеханических систем; |

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Технология производства наноэлектронной базы» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Технология производства наноэлектронной базы».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

| Шифр | Наименование компетенции | Предшествующие дисциплины/модули, практики* | Последующие дисциплины/модули, практики* |
|------|--|--|--|
| ПК-3 | Способен организовывать и проводить экспериментальные исследования технологических модулей и процессов | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); | Методы диагностики в нанотехнологиях; Технологическая практика; Преддипломная практика; Научно-исследовательская работа; |
| ПК-4 | Способен участвовать в испытаниях инновационной продукции наноиндустрии на закрепленном испытательном оборудовании в соответствии с методикой испытаний | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); | Методы диагностики в нанотехнологиях; Технологическая практика; Преддипломная практика; Научно-исследовательская работа; |
| ПК-8 | Способен осуществлять подготовку технических решений по оптимизации технологического процесса изготовления микро- и наноразмерных электромеханических систем | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Теоретическая механика; | Технологическая практика; Преддипломная практика; |

^{* -} заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО ** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Технология производства наноэлектронной базы» составляет «4» зачетные единицы. Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

| Dur močeni nečeri | DCETO av | | Семестр(-ы) | |
|---|------------|-----|-------------|--|
| Вид учебной работы | ВСЕГО, ак. | 4. | 6 | |
| Контактная работа, ак.ч. | 72 | | 72 | |
| Лекции (ЛК) | 36 | | 36 | |
| Лабораторные работы (ЛР) | 36 | | 36 | |
| Практические/семинарские занятия (СЗ) | 0 | | 0 | |
| Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. | 45 | | 45 | |
| Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. | 27 | | 27 | |
| Общая трудоемкость дисциплины | ак.ч. | 144 | 144 | |
| | зач.ед. | 4 | 4 | |

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

| Номер раздела | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела (темы) | | Вид учебной работы* |
|------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| | Основные типы наноэлектронных покрытий и методы их производства | 1.1 | Области применения наноэлектронных покрытий | ЛК, ЛР |
| | | 1.2 | Классификация наноэлектронных покрытий | ЛК, ЛР |
| Раздел 1 | | 1.3 | Отличительные особенности тонкопленочного состояния вещества | ЛК, ЛР |
| | | 1.4 | Термическое и электронно-лучевое испарение | ЛК, ЛР |
| | | 1.5 | Химическая газофазная эпитаксия | ЛК, ЛР |
| | | 1.6 | Лазерная эпитаксия | ЛК, ЛР |
| | | 1.7 | Жидкофазная эпитаксия | ЛК, ЛР |
| | | 1.8 | Ионно-плазменные методы | ЛК, ЛР |
| | | 1.9 | Плазмохимическое осаждение | ЛК, ЛР |
| | | 1.10 | Молекулярно-лучевая эпитаксия | ЛК, ЛР |
| | Свойства | 2.1 | Классификация методов диагностики и контроля | ЛК, ЛР |
| | | 2.2 | Взаимодействие электронного пучка с образцом | ЛК, ЛР |
| Раздел 2 | наноэлектронных | 2.3 | Электронные микроскопия и спектроскопия | ЛК, ЛР |
| | покрытий и их 2.4 | | Взаимодействие света с веществом | ЛК, ЛР |
| | исследования | 2.5 | Эллипсометрия | ЛК, ЛР |
| | | 2.6 | Сканирующая зондовая микроскопия | ЛК, ЛР |

^{* -} заполняется только по $\underline{\mathbf{O}\mathbf{\Psi}\mathbf{H}\mathbf{O}\mathbf{M}}$ форме обучения: $\mathit{Л}\mathit{K}$ – лекции; $\mathit{Л}\mathit{P}$ – лабораторные работы; $\mathit{C}3$ – практические/семинарские занятия.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Тип аудитории | Оснащение аудитории | Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости) |
|-----------------|--|--|
| | Аудитория для проведения занятий | |
| Лекционная | лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; | |
| лекционная | доской (экраном) и техническими | |
| | средствами мультимедиа презентаций. | |
| | Аудитория для проведения лабораторных | |
| | работ, индивидуальных консультаций, | |
| Лаборатория | текущего контроля и промежуточной | |
| лиооритория | аттестации, оснащенная комплектом | |
| | специализированной мебели и | |
| | оборудованием. | |
| | Аудитория для самостоятельной работы | |
| Для | обучающихся (может использоваться для | |
| самостоятельной | проведения семинарских занятий и | |
| работы | консультаций), оснащенная комплектом | |
| риооты | специализированной мебели и | |
| | компьютерами с доступом в ЭИОС. | |

^{* -} аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО!

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

- 1. Смирнов, В. И. Физика полупроводниковых приборов : учебное пособие / В. И. Смирнов. Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. 212 с. ISBN 978-5-9729-1241-4 https://e.lanbook.com/book/347759
- 2. Свирина, Л. П. Оптика : учебное пособие / Л. П. Свирина. Минск : БНТУ, 2022. 337 с. ISBN 978-985-583-269-1
 - https://e.lanbook.com/book/325634
- 3. Шалимова, К. В. Физика полупроводников : учебник / К. В. Шалимова. 4-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань, 2022. 384 с. ISBN 978-5-8114-0922-8 https://e.lanbook.com/book/210524
- 4. Букатин, А. С. Постростовые технологии создания функциональных микро- и наноструктур: учебное пособие / А. С. Букатин, М. С. Мухин, И. С. Мухин. Санкт-Петербург: СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова, 2021. 64 с. ISBN 978-5-91155-110-0. https://e.lanbook.com/book/250505
- 5. Технология тонких пленок и покрытий: учебное пособие / Л. Н. Маскаева, Е. А. Федорова, В. Ф. Марков; под общей редакцией Л. Н. Маскаевой; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. 236 с. ISBN 978-5-7996-2560-3
- 6. Антоненко С. В. Технология тонких пленок : учебное пособие / С. В. Антоненко. Москва : НИЯУ МИФИ, 2008. 104 с. ISBN 978-5-7262-1036-0.
- 7. Технология тонких пленок : справ. : в 2 т. / под ред. Л. Майссела, Р. Глэнга ; пер. с англ. под ред. М. И. Елинсона, Г. Г. Смолко. М. : Сов. радио, 1977. Т. 1. 664с.
- 8. Технология тонких пленок : справ. : в 2 т. / под ред. Л. Майссела, Р. Глэнга ; пер. с англ. под ред. М. И. Елинсона, Г. Г. Смолко. М. : Сов. радио, 1977. Т. 2. 6 6 768с.
- 9. Применение инфракрасной спектроскопической эллипсометрии в наноинженерии: монография / М.О. Макеев, С.А. Мешков, Ю.А. Иванов. Москва: РУДН, 2018. 144 с.
- 10. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии: Учебное пособие для студентов старших курсов / Институт физики микроструктур РАН. Нижний Новгород, 2004. 114 с.
- 11. В.А. Швец, Е.В. Спесивцев. Эллипсометрия. Учебно-методическое пособие к лабораторным работам. / Новосибирск, издательство НГУ, 2013. 87 с.
 - 12. Взаимодействие электронного пучка с образцом. ФТИ им. А.Ф. Иоффе. 2010. http://phys.spbau.ru/files/ElBeamInt v.n1.0 1.pdf
- 13. Дьячков, П. Н. Электронные свойства и применение нанотрубок : монография / П. Н. Дьячков. 4-е изд. Москва : Лаборатория знаний, 2020. 491 с. (Нанотехнологии). ISBN 978-5-00101-842-1 Дополнительная литература:
 - 1. Ellipsometry Tutorial с сайта www.jawoollam.com.
- 2. Эвелина Никельшпарг. Спектроскопия КР: новые возможности старого метода. 2015.
- https://biomolecula.ru/articles/spektroskopiia-kr-novye-vozmozhnosti-starogometoda
 - 3. Денис Курек. Атомно-силовая микроскопия: увидеть, прикоснувшись.
- https://biomolecula.ru/articles/atomno-silovaia-mikroskopiia-uvidet-prikosnuvshis
- 4. Анастасия Тительмаер. Лучше один раз увидеть, или микроскопия сверхвысокого разрешения. 2012.
 - https://biomolecula.ru/articles/luchshe-odin-raz-uvidet-ilimikroskopiia-

sverkhvysokogo-razresheniia

5. Основные принципы анализа размеров частиц. Dr. Alan Rawle, Malvern Instruments Limited

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров
- Электронно-библиотечная система РУДН ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
 - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
 - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
 - ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
 - ЭБС «Троицкий мост»
 - 2. Базы данных и поисковые системы
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
 - поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
 - поисковая система Google https://www.google.ru/
 - реферативная база данных SCOPUS

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля*:

- 1. Курс лекций по дисциплине «Технология производства наноэлектронной базы».
- * все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины <u>в ТУИС!</u>

РАЗРАБОТЧИК:

| | | Короннов Алексей | |
|---------------------|---------|-------------------------|--|
| Доцент | | Алексеевич | |
| Должность, БУП | Подпись | Фамилия И.О. | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: | | | |
| Заведующий кафедрой | | Попов Сергей Викторович | |
| Должность БУП | Подпись | Фамилия И.О. | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: | | | |
| | | Макеев Мстислав | |
| Доцент | | Олегович | |
| Должность, БУП | Подпись | Фамилия И.О. | |